





44-32. Расписание сессии

Пн, 27 дек.	12:45 — 14:20	АТТ	Измерения в микро- и наноэлектронике	 Б18-403	 Рыжук Р.В.
Ср, 26 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Измерения в микро- и наноэлектронике	 Б18-403	 Рыжук Р.В.